

中華民國專利證書

發明第 I 662262 號

發明名稱：具等向性轉換函數之量化差分相位對比顯微系統

專利權人：國立臺灣大學

發明人：駱遠、林鈺梓

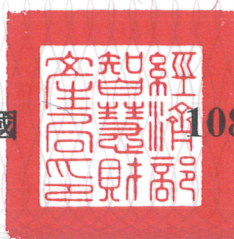
專利權期間：自 2019 年 6 月 11 日至 2038 年 7 月 18 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



108

年

6

月

11

日

